

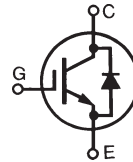
# High Voltage, High Gain BIMOSFET™ Monolithic Bipolar MOS Transistor

## IXBF20N300

$$V_{CES} = 3000V$$

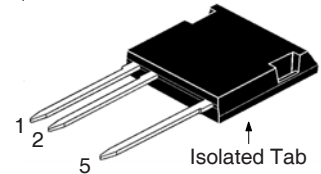
$$I_{C110} = 14A$$

$$V_{CE(sat)} \leq 3.2V$$



(Electrically Isolated Tab)

ISOPLUS i4-Pak™



1 = Gate  
2 = Emitter

5 = Collector

Symbol	Test Conditions	Maximum Ratings	
$V_{CES}$	$T_C = 25^\circ C$ to $150^\circ C$	3000	V
$V_{CGR}$	$T_J = 25^\circ C$ to $150^\circ C$ , $R_{GE} = 1M\Omega$	3000	V
$V_{GES}$	Continuous	$\pm 20$	V
$V_{GEM}$	Transient	$\pm 30$	V
$I_{C25}$	$T_C = 25^\circ C$	34	A
$I_{C110}$	$T_C = 110^\circ C$	14	A
$I_{CM}$	$T_C = 25^\circ C$ , 1ms	150	A
<b>SSOA (RBSOA)</b>	$V_{GE} = 15V$ , $T_{VJ} = 125^\circ C$ , $R_G = 20\Omega$	$I_{CM} = 130$	A
	Clamped Inductive Load	1500	V
$P_C$	$T_C = 25^\circ C$	150	W
$T_J$		-55 ... +150	$^\circ C$
$T_{JM}$		150	$^\circ C$
$T_{stg}$		-55 ... +150	$^\circ C$
$T_L$	1.6mm (0.062 in.) from Case for 10s	300	$^\circ C$
$T_{SOLD}$	Plastic Body for 10 seconds	260	$^\circ C$
$F_C$	Mounting Force	20..120 / 4.5..27	Nm/lb.in.
$V_{ISOL}$	50/60Hz, 1 Minute	4000	V~
<b>Weight</b>		5	g

### Features

- Silicon Chip on Direct-Copper Bond (DCB) Substrate
- Isolated Mounting Surface
- 4000V~ Electrical Isolation
- High Blocking Voltage
- High Peak Current Capability
- Low Saturation Voltage

### Advantages

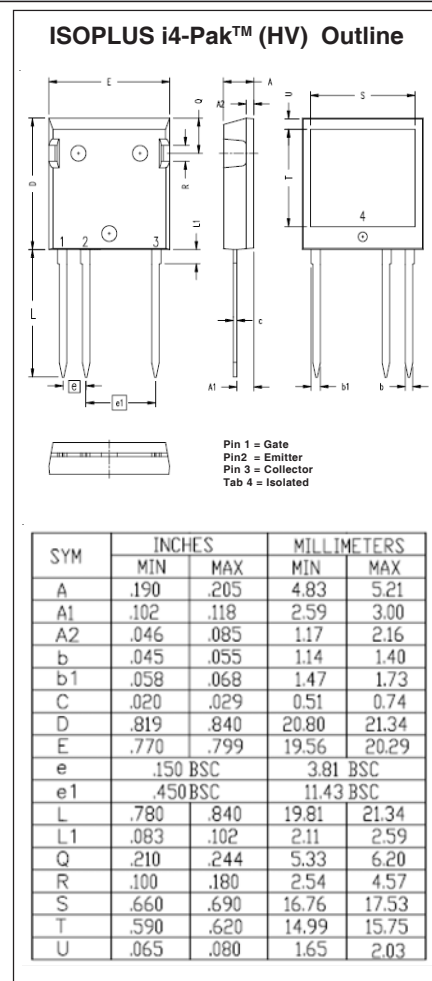
- Low Gate Drive Requirement
- High Power Density

### Applications

- Switch-Mode and Resonant-Mode Power Supplies
- Uninterruptible Power Supplies (UPS)
- Laser Generators
- Capacitor Discharge Circuits
- AC Switches

Symbol	Test Conditions ( $T_J = 25^\circ C$ Unless Otherwise Specified)	Characteristic Values		
		Min.	Typ.	Max.
$BV_{CES}$	$I_C = 250\mu A$ , $V_{GE} = 0V$	3000		V
$V_{GE(th)}$	$I_C = 250\mu A$ , $V_{CE} = V_{GE}$	2.5		5.0 V
$I_{CES}$	$V_{CE} = 0.8 \cdot V_{CES}$ , $V_{GE} = 0V$ Note 2, $T_J = 125^\circ C$			35 $\mu A$ 1.5 mA
$I_{GES}$	$V_{CE} = 0V$ , $V_{GE} = \pm 20V$			$\pm 100$ nA
$V_{CE(sat)}$	$I_C = 20A$ , $V_{GE} = 15V$ , Note 1 $T_J = 125^\circ C$		2.7	3.2 V
			3.2	V

Symbol Test Conditions ( $T_J = 25^\circ\text{C}$ Unless Otherwise Specified)		Characteristic Values		
		Min.	Typ.	Max.
$g_{fs}$	$I_C = 20\text{A}, V_{CE} = 10\text{V}$ , Note 1	11	18	S
$C_{ies}$	$V_{CE} = 25\text{V}, V_{GE} = 0\text{V}, f = 1\text{MHz}$		2230	pF
$C_{oes}$			92	pF
$C_{res}$			33	pF
$Q_g$	$I_C = 20\text{A}, V_{GE} = 15\text{V}, V_{CE} = 1000\text{V}$		105	nC
$Q_{ge}$			13	nC
$Q_{gc}$			45	nC
$t_{d(on)}$	<b>Resistive Switching Times, <math>T_J = 25^\circ\text{C}</math></b> $I_C = 20\text{A}, V_{GE} = 15\text{V}$ $V_{CE} = 1250\text{V}, R_G = 10\Omega$		64	ns
$t_r$			210	ns
$t_{d(off)}$			300	ns
$t_f$			504	ns
$t_{d(on)}$	<b>Resistive Switching Times, <math>T_J = 125^\circ\text{C}</math></b> $I_C = 20\text{A}, V_{GE} = 15\text{V}$ $V_{CE} = 1250\text{V}, R_G = 10\Omega$		68	ns
$t_r$			540	ns
$t_{d(off)}$			300	ns
$t_f$			395	ns
$R_{thJC}$			0.83	$^\circ\text{C/W}$
$R_{thCS}$		0.15		$^\circ\text{C/W}$



## Reverse Diode

Symbol Test Conditions ( $T_J = 25^\circ\text{C}$ Unless Otherwise Specified)		Characteristic Values		
		Min.	Typ.	Max.
$V_F$	$I_F = 20\text{A}, V_{GE} = 0\text{V}$			2.1 V
$t_{rr}$	$I_F = 10\text{A}, V_{GE} = 0\text{V}, -di_F/dt = 100\text{A}/\mu\text{s}$		1.35	$\mu\text{s}$
$I_{RM}$		$V_R = 100\text{V}, V_{GE} = 0\text{V}$		30

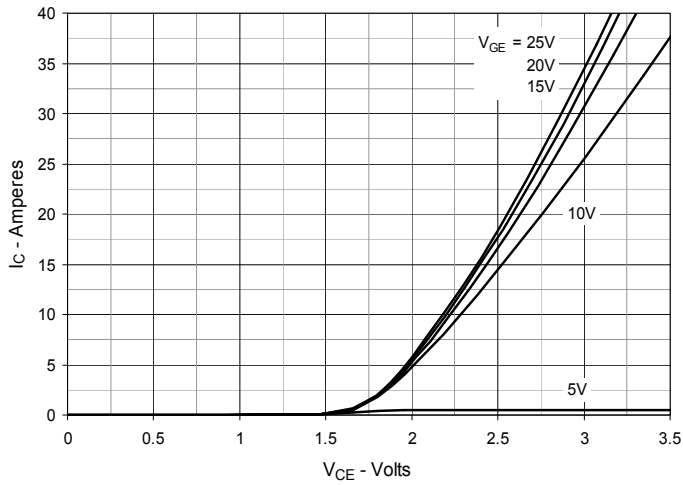
## Notes:

1. Pulse test,  $t \leq 300\mu\text{s}$ , duty cycle,  $d \leq 2\%$ .
2. Device must be heatsunk for high temperature leakage current measurements to avoid thermal runaway.

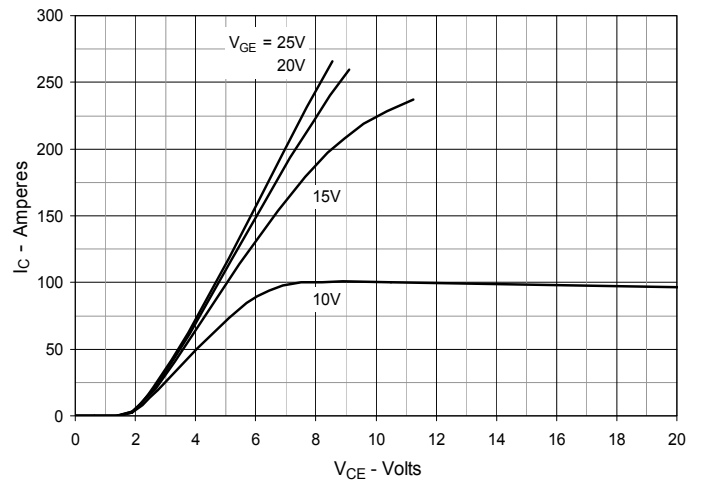
IXYS Reserves the Right to Change Limits, Test Conditions and Dimensions.

IXYS MOSFETs and IGBTs are covered by one or more of the following U.S. patents:	4,835,592	4,931,844	5,049,961	5,237,481	6,162,665	6,404,065 B1	6,683,344	6,727,585	7,005,734 B2	7,157,338B2
	4,860,072	5,017,508	5,063,307	5,381,025	6,259,123 B1	6,534,343	6,710,405 B2	6,759,692	7,063,975 B2	
	4,881,106	5,034,796	5,187,117	5,486,715	6,306,728 B1	6,583,505	6,710,463	6,771,478 B2	7,071,537	

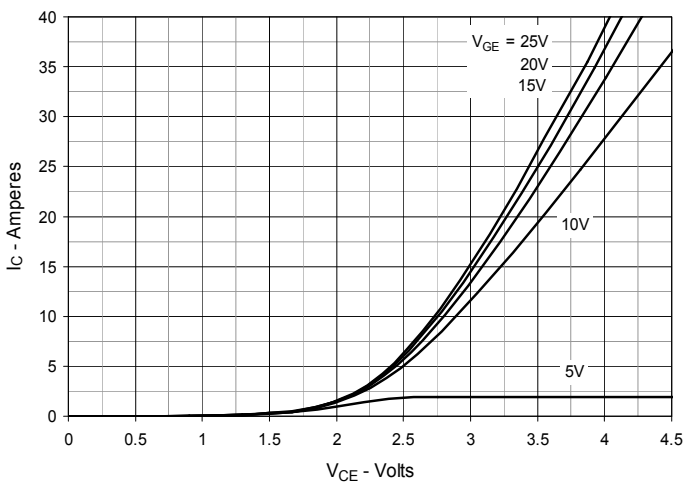
**Fig. 1. Output Characteristics @  $T_J = 25^\circ\text{C}$**



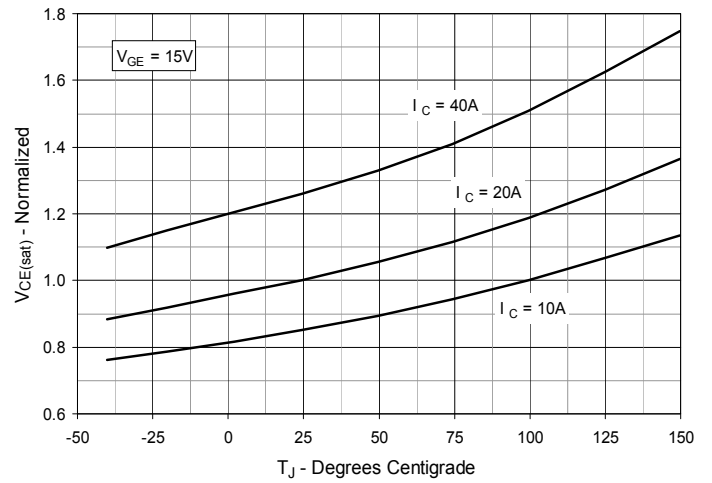
**Fig. 2. Extended Output Characteristics @  $T_J = 25^\circ\text{C}$**



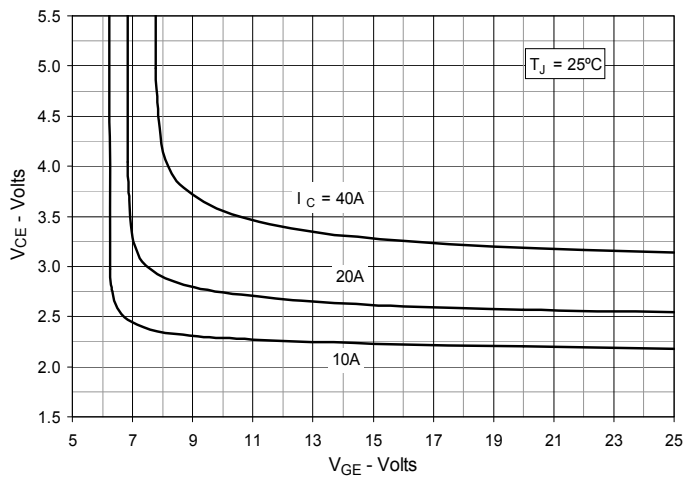
**Fig. 3. Output Characteristics @  $T_J = 125^\circ\text{C}$**



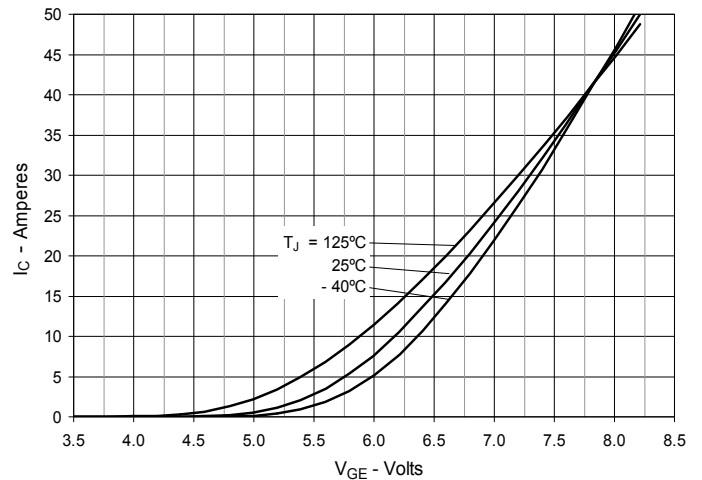
**Fig. 4. Dependence of  $V_{CE(sat)}$  on Junction Temperature**

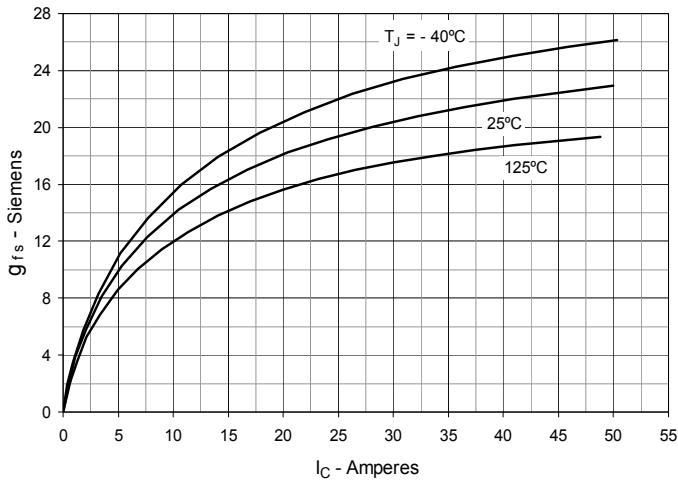
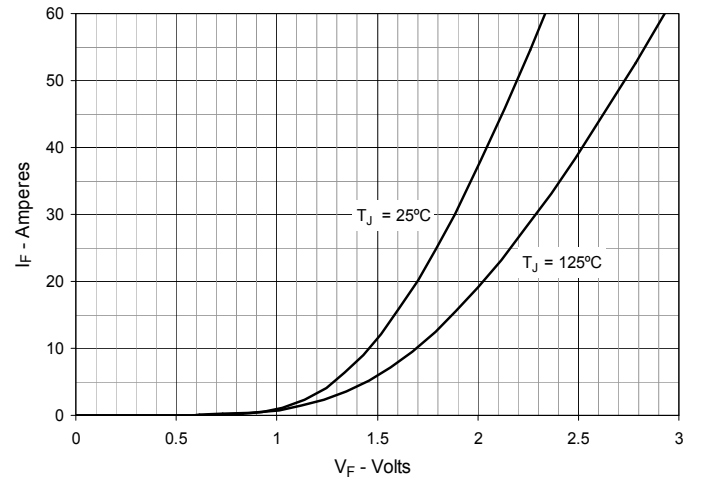
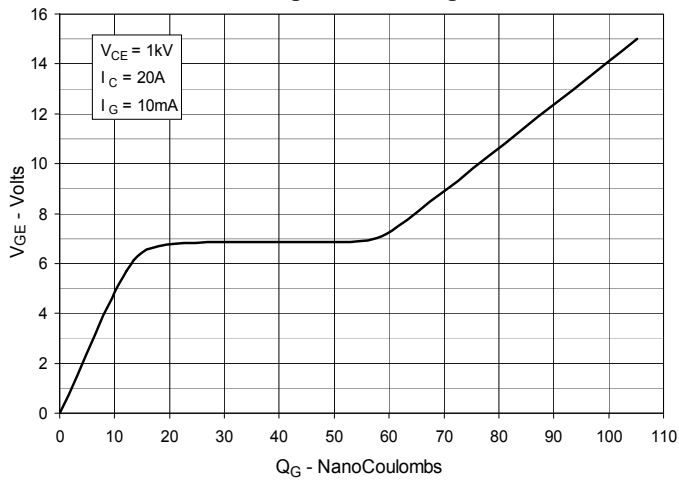
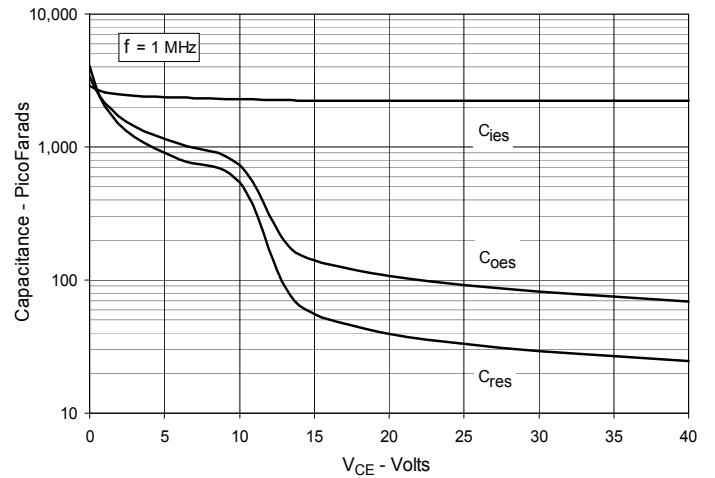
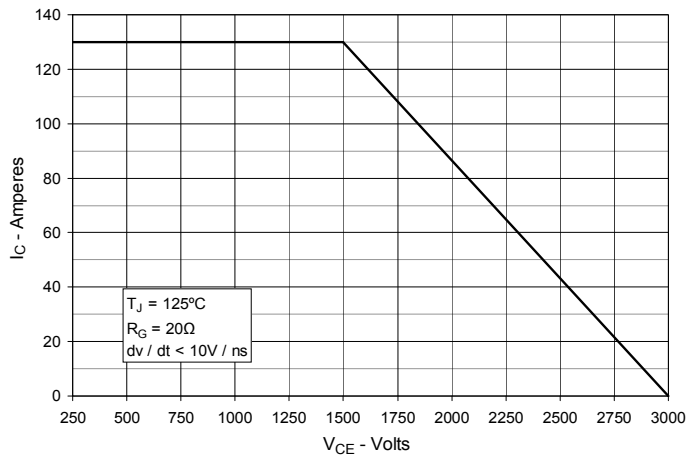
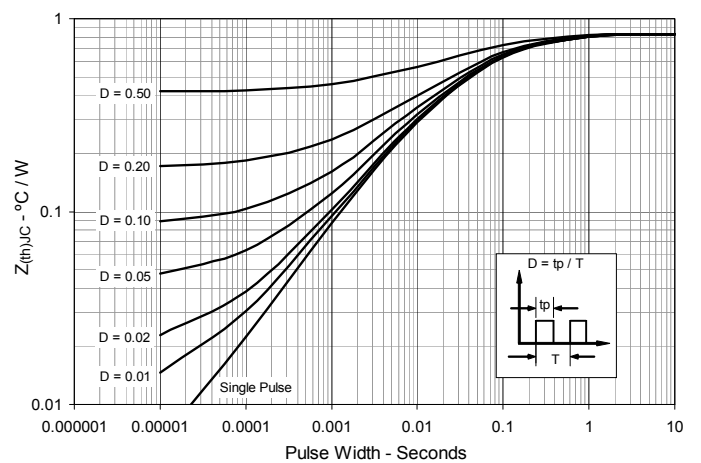


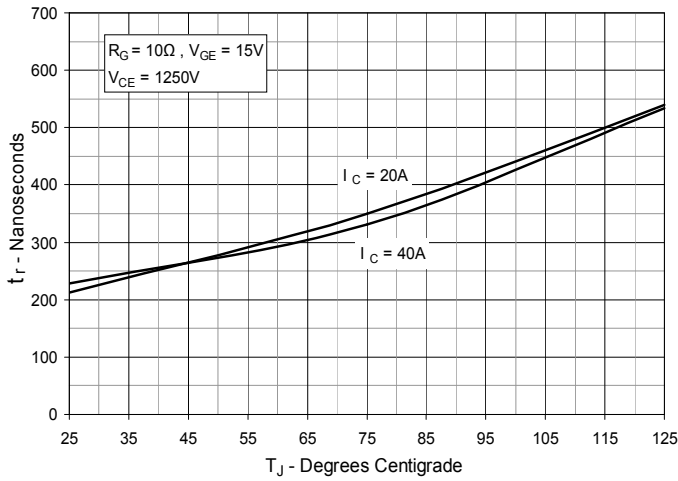
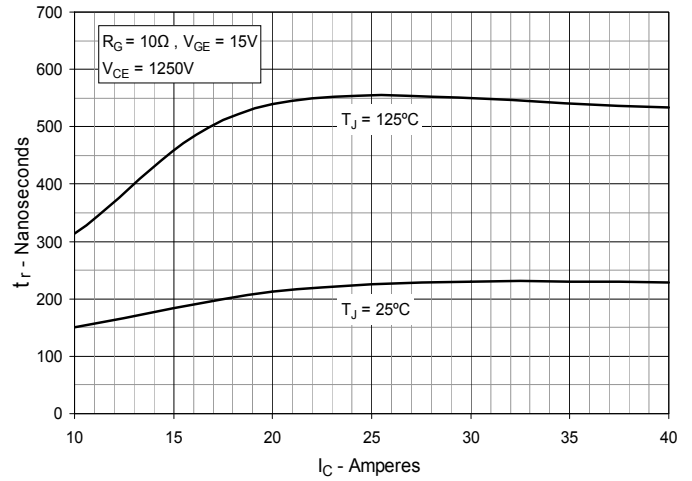
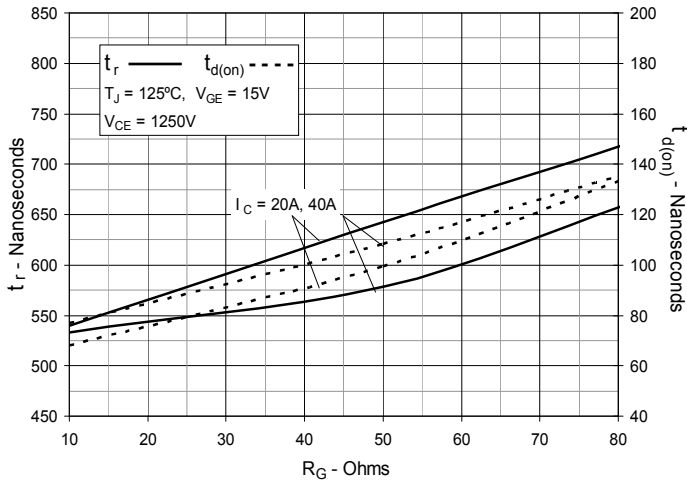
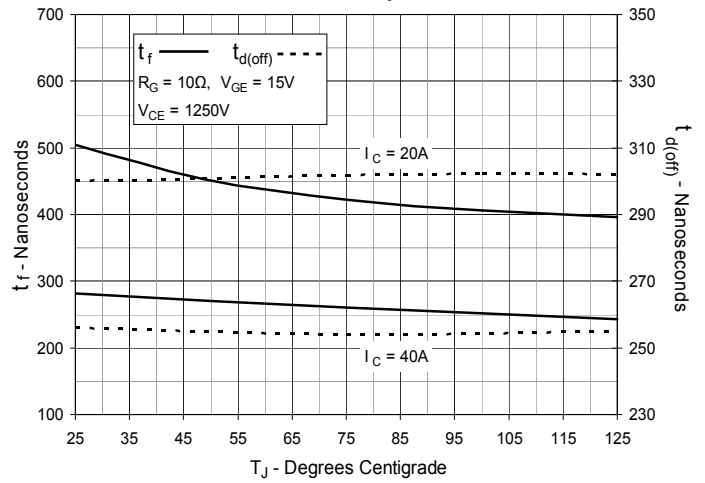
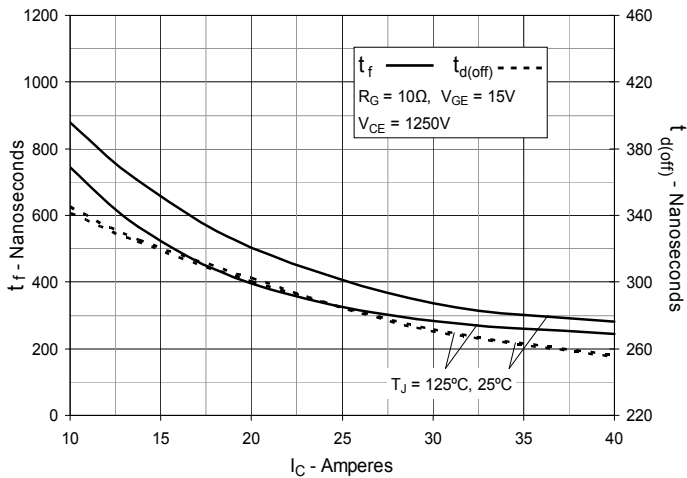
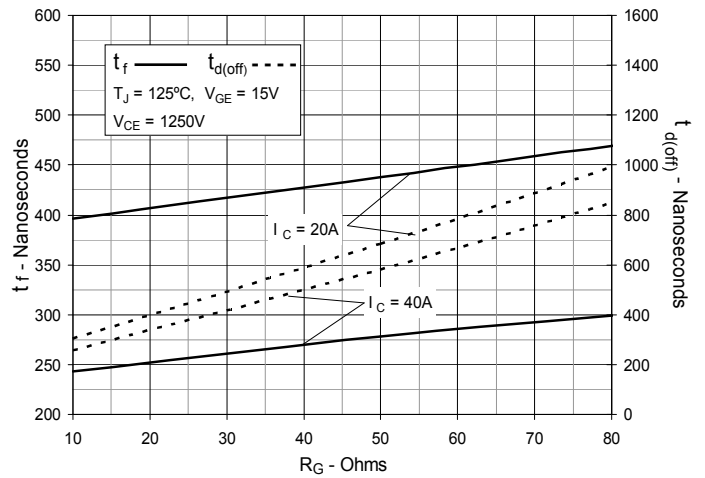
**Fig. 5. Collector-to-Emitter Voltage vs. Gate-to-Emitter Voltage**



**Fig. 6. Input Admittance**



**Fig. 7. Transconductance**

**Fig. 8. Forward Voltage Drop of Intrinsic Diode**

**Fig. 9. Gate Charge**

**Fig. 10. Capacitance**

**Fig. 11. Reverse-Bias Safe Operating Area**

**Fig. 12. Maximum Transient Thermal Impedance**


**Fig. 13. Resistive Turn-on Rise Time vs. Junction Temperature**

**Fig. 14. Resistive Turn-on Rise Time vs. Collector Current**

**Fig. 15. Resistive Turn-on Switching Times vs. Gate Resistance**

**Fig. 16. Resistive Turn-off Switching Times vs. Junction Temperature**

**Fig. 17. Resistive Turn-off Switching Times vs. Collector Current**

**Fig. 18. Resistive Turn-off Switching Times vs. Gate Resistance**




Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.